(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-204427

(43)公開日 平成11年(1999)7月30日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FΙ			
H01L	21/027		H01L	21/30	5 6 1	
	21/304	6 4 8		21/304	648K	
					648L	
	21/68			21/68	Α	

審査請求 未請求 請求項の数7 FD (全 10 頁)

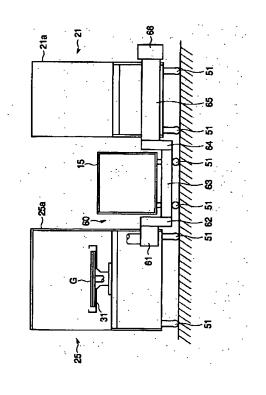
(21)出顧番号	特顯平10-18299	(71)出願人	000219967	
			東京エレクトロン株式会社	
(22)出顧日	平成10年(1998) 1 月16日		東京都港区赤坂5丁目3番6号	
		(72)発明者	吉川 孝之	
			熊本県菊池郡大津町大字高尾野字平成272	
			番地の4東京エレクトロン九州株式会社大	
			津事業所内	
		(74)代理人	弁理士 高山 宏志	

(54) 【発明の名称】 処理装置

(57)【要約】

【課題】 排気・排液の排出経路を極力短くして排出効率を向上すると共に、メンテナンス性を向上した処理装置を提供すること。

【解決手段】 処理装置は、搬送路ユニット15と、これらの両側に設けられ、基板Gに対して各種処理を施す複数の処理ユニット21~29と、搬送路ユニット15,16の中を移動し、基板Gを載置して搬送するとともに各処理ユニットの間で基板Gの受け渡しを行う主搬送装置18と、各処理ユニットから排気または排液を行う排出経路60とを具備する。排出経路60は、搬送路ユニット15の筐体15aの下方に配置されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 搬送路ユニットと、

搬送路ユニットの両側に設けられ、被処理体に対して各 種処理を施す複数の処理ユニットと、

前記搬送路ユニットの中を移動し、被処理体を載置して 搬送するとともに各処理ユニットの間で被処理体の受け 渡しを行う搬送装置と、

前記各処理ユニットから排気または排液を行う排出経路 とを具備し、

前記排出経路は、前記搬送路ユニットの筐体の下方に配 10 置されていることを特徴とする処理装置。

【請求項2】 搬送路ユニットと、

搬送路ユニットの両側に設けられ、被処理体に対して各 種処理を施す複数の処理ユニットと、

前記搬送路ユニットの中を移動し、被処理体を載置して 搬送するとともに各処理ユニットの間で被処理体の受け 渡しを行う搬送装置と、

前記各処理ユニットから排気または排液を行う排出経路 とを具備し、

前記排出経路は、前記搬送路ユニットの一方側の処理ユ 20 ニットから前記搬送路ユニットの筐体の下方を通って、 前記搬送路ユニットの他方側の処理ユニットへ至るよう に設けられていることを特徴とする処理装置。

【請求項3】 搬送路ユニットと、

前記搬送路ユニットの両側に設けられ、被処理体に対し て各種処理を施す複数の処理ユニットと、

前記搬送路ユニットの中を移動し、被処理体を載置して 搬送するとともに各処理ユニットの間で被処理体の受け 渡しを行う搬送装置と、

前記各処理ユニットから排気または排液を行う排出経路 30 とを具備し、

前記搬送路ユニットの一方の側には前記複数の処理ユニ ットのうち、液体処理を行う液体処理ユニットが配置さ れ、前記搬送路ユニットの他方の側には前記複数の処理 ユニットのうち、熱的処理を行う熱的処理ユニットが配 置され、

前記排出経路は、前記液体処理ユニットから前記搬送路 ユニットの筐体の下方を通って、対向配置された前記熱 的処理ユニットへ至るように設けられていることを特徴 とする処理装置。

【請求項4】 前記排出経路は、複数のボックス状ダク トを着脱自在に組み合わせてなることを特徴とする請求 項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の処理装置。

【請求項5】 前記排出経路は、前記搬送路ユニットの 下方で搬送方向に略直交するように配置されていること を特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれか1項に 記載の処理装置。

【請求項6】 前記各処理ユニットを互いに着脱自在に 連結するジョイント手段をさらに具備することを特徴と 理装置。

前記熱的処理ユニットに接続されるダク 【請求項7】 トをさらに具備し、前記排出経路および前記熱的処理ユ ニットの排気経路が前記ダクトに接続されていることを 特徴とする請求項3に記載の処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、例えばLCD基板 等の被処理体に各種処理を施す複数の処理ユニットから なる処理装置に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、液晶表示ディスプレイ(LC D)装置の製造工程においては、LCD基板(ガラス基 板)上に例えばITO (Indium Tin Oxi de)の薄膜や電極パターン等を形成するために、半導 体製造工程において用いられるものと同様なフォトリソ グラフィ技術を用いて回路パターン等を縮小してフォト レジストに転写し、これを現像処理する一連の処理が施 されている。

【0003】一般に、このような処理装置は、LCD基 板の洗浄ユニット、洗浄後にLCD基板に疎水化処理を 施すアドヒージョン処理ユニット、フォトレジスト膜 (感光膜)を塗布形成するレジスト塗布ユニット、 LC D基板にプリベーク、ポストベーク処理等を施すための 加熱処理ユニット、LCD基板を冷却する冷却ユニッ ト、処理装置外の露光装置で露光後に所定の現像液を塗 布してLCD基板の現像を行う現像ユニット等から構成

【0004】このような各種処理ユニットにより、LC D基板の洗浄、 L C D基板の疎水化処理、フォトレジス ト膜の形成、フォトレジスト膜のベーキングを行い、露 光装置でパターンの露光を行った後、さらに基板の現像 を行うことにより、LCD基板の塗布・現像の一連の処 理が完了する。

【0005】また、このような処理システムでは、各種 処理を行う処理ユニットとの間でLCD基板の受渡しを 行うための搬送装置が設けられており、両側に各種処理 ユニットを配した搬送路に沿って、LCD基板を載置し た搬送装置が移動するようになっている。

【0006】このような処理装置において、搬送路はユ 40 ニット化されており、各種処理ユニットの排気・排液経 路は、搬送路ユニットの筐体内における搬送装置の下方 のスペースに配設されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、搬送路 ユニットの筐体内のスペースには、排気・排液経路以外 の種々の配管が配設されており、したがってこのような 排気・排液経路は、搬送路ユニットの筐体内を迂回して 配置せざるを得ず、そのため、排出経路が長くなって効 する請求項1ないし請求項5のいずれか1項に記載の処 50 率が悪いという問題点がある。また、搬送装置のメンテ

ナンス等を行う場合には、搬送路ユニットの筐体内に作業者が入り込む必要があるが、この際に筐体内の排出経路が作業者の邪魔になり、メンテナンス性が悪いといった不都合もある。

【0008】本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、排気・排液の排出経路を極力短くして排出効率を向上すると共に、メンテナンス性を向上した処理装置を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、第1発明は、搬送路ユニットと、搬送路ユニットの両側に設けられ、被処理体に対して各種処理を施す複数の処理ユニットと、前記搬送路ユニットの中を移動し、被処理体を載置して搬送するとともに各処理ユニットの間で被処理体の受け渡しを行う搬送装置と、前記各処理ユニットから排気または排液を行う排出経路とを具備し、前記排出経路は、前記搬送路ユニットの筐体の下方に配置されていることを特徴とする処理装置を提供する。

【0010】第2発明は、搬送路ユニットと、搬送路ユニットの両側に設けられ、被処理体に対して各種処理を施す複数の処理ユニットと、前記搬送路ユニットの中を移動し、被処理体を載置して搬送するとともに各処理ユニットの間で被処理体の受け渡しを行う搬送装置と、前記各処理ユニットから排気または排液を行う排出経路とを具備し、前記排出経路は、前記搬送路ユニットの一方側の処理ユニットから前記搬送路ユニットの筐体の下方を通って、前記搬送路ユニットの他方側の処理ユニットへ至るように設けられていることを特徴とする処理装置を提供する。

【0011】第3発明は、搬送路ユニットと、前記搬送路ユニットの両側に設けられ、被処理体に対して各種処理を施す複数の処理ユニットと、前記搬送路ユニットの中を移動し、被処理体を載置して搬送するとともに各処理ユニットの間で被処理体の受け渡しを行う搬送装置と、前記各処理ユニットから排気または排液を行う排出経路とを具備し、前記搬送路ユニットの一方の側には前記複数の処理ユニットのうち、液体処理を行う液体処理ユニットが配置され、前記搬送路ユニットの他方の側には前記複数の処理ユニットのうち、熱的処理を行う液体処理ユニットが配置され、前記排出経路は、前記液処理ユニットから前記搬送路ユニットの筐体の下方を動り処理ユニットから前記搬送路ユニットの筐体の下方を通って、対向配置された前記熱的処理ユニットへ至るように設けられていることを特徴とする処理装置を提供する。【0012】第4発明は、第1発明ないし第3発明のい

【0012】第4発明は、第1発明ないし第3発明のいずれかにおいて、前記排出経路は、複数のボックス状ダクトを着脱自在に組み合わせてなることを特徴とする処理装置を提供する。

【0013】第5発明は、第1発明ないし第4発明のいずれかにおいて、前記排出経路は、前記搬送路ユニット

の下方で搬送方向に略直交するように配置されていることを特徴とする処理装置を提供する。

【0014】第6発明は、第1発明ないし第5発明のいずれかにおいて、前記各処理ユニットを互いに着脱自在に連結するジョイント手段をさらに具備することを特徴とする処理装置を提供する。

【0015】第7発明は、第3発明において、前記熱的 処理ユニットに接続されるダクトをさらに具備し、前記 排出経路および前記熱的処理ユニットの排気経路が前記 ダクトに接続されていることを特徴とする処理装置を提 供する。

【0016】第1発明によれば、従来のように排出経路が搬送路ユニットの筐体内に配設されているのではなく、処理ユニットから延出した排出経路は、搬送路ユニットの筐体の下方に配置されているので、排出経路を迂回させる必要がなく、排出経路を短くすることができ、その結果、排出効率を向上することができる。また、排出経路が搬送路ユニットの筐体内に存在しないので、搬送路ユニットの筐体内に作業者が入り込んで搬送装置のメンテナンスを行う際に、排出経路が作業者の邪魔になるといったことがなく、メンテナンス性を著しく向上させることができる。

【0017】第2発明によれば、排出経路が、搬送路ユニットの一方側の処理ユニットから搬送路ユニットの筐体の下方を通って、搬送路ユニットの他方側の処理ユニットに至るように設けられているので、排気・排液を搬送路ユニットの一方側に集約することができ、排気・排液の効率が高く、かつ排出経路のメンテナンス性が極めて高い。

10 【0018】第3発明によれば、搬送路ユニットの一方の側には複数の処理ユニットのうち、液体処理を行う液体処理ユニットが配置され、搬送路ユニットの他方の側には複数の処理ユニットのうち、熱的処理を行う熱的処理ユニットが配置され、排出経路は、液体処理ユニットから搬送路ユニットの筐体の下方を通って、対向配置された熱的処理ユニットへ至るように設けられているので、液体処理ユニットへ至るように設けられているので、液体処理ユニットから熱処理ユニットへ至るように極短い排出経路で排気・排液することができ、熱処理ユニット側から一括して排気・排液を行うことができるので、排気・排液の効率が高く、かつ排出経路のメンテナンス性が極めて高い。

【0019】第4発明によれば、排出経路は、複数のボックス状ダクトを着脱自在に組み合わせてなるため、装置の組立の際には、排気・排液の排出経路として複数のボックス状ダクトを適宜組み合わせればよく、種々の装置仕様に対応して容易に組立てることができ、装置の構造の簡素化およびメンテナンス性の向上も図ることができる。また、各処理ユニットの位置を組み替える際にも、それに対応してボックス状ダクトを適宜組み合わせ

50 ればよく、所望の処理工程に応じて各種処理ユニットを

5

組み込んだ処理装置を構築することができる。

【0020】第5発明によれば、排出経路が、搬送路ユ ニットの下方で搬送方向に略直交するように配置されて いるので、排出経路を最短化することができる。

【0021】第6発明によれば、各種処理ユニットを互 いに着脱自在に連結するジョイント手段がさらに具備さ れているため、ジョイント手段の連結・解除により、搬 送路に対する各種処理ユニットの位置を簡単にかつ自由 に組み替えることができ、ひいては、処理装置全体のス ループットを向上させることができる。

【0022】第7発明によれば、第3発明の搬送路ユニ ットの一方の側には複数の処理ユニットのうち、液体処 理を行う液体処理ユニットが配置され、搬送路ユニット の他方の側には複数の処理ユニットのうち、熱的処理を 行う熱的処理ユニットが配置された装置において、熱的 処理ユニットに接続されるダクトに排出経路および熱的 処理ユニットの排気経路が接続されるので、搬送路ユニ ットの一方の側に集約された排出口にダクトをはめ込む だけで排気・排液を行うことができ、組立が極めて容易 であるとともに、装置構成を極めて簡略化することがで きる。

[0023]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付 図面を参照して詳細に説明する。図1は、本発明が適用 されるLCD基板の塗布・現像処理システムを示す斜視 図である。

【0024】この塗布・現像処理システムは、複数の基 板Gを収容するカセットCを載置するカセットステーシ ョン1と、基板Gにレジスト塗布および現像を含む一連 の処理を施すための複数の処理ユニットを備えた処理部 2と、カセットステーション1上のカセットCと処理部 2との間でLCD基板の搬送を行うための搬送機構3と を備えている。そして、カセットステーション1におい てカセットCの搬入出が行われる。また、搬送機構3は カセットの配列方向に沿って設けられた搬送路12上を 移動可能な搬送アーム11とを備え、この搬送アーム1 1によりカセットCと処理部2との間で基板Gの搬送が 行われる。

【0025】処理部2は、前段部2aと後段部2bとに 分かれており、それぞれ中央に搬送路ユニット15、1 6を有しており、これら搬送路の両側に各処理ユニット が配設されている。そして、これらの間には中継部17 が設けられている。

【0026】前段部2aは、搬送路ユニット15に沿っ て移動可能な主搬送装置18を備えており、搬送路15 の一方側には、上下2段に積層されてなる2組の加熱処 理ユニット21、ならびにそれに隣接して上下に設けら れたアドヒージョン処理ユニット22および冷却ユニッ ト23が配置されており、他方側には洗浄ユニット24 および現像処理ユニット25が配置されている。

6

【0027】一方、後段部2bは、搬送路ユニット16 に沿って移動可能な主搬送装置19を備えており、搬送 路ユニット16の一方側には、二段積層されてなる3組 の加熱処理ユニット28が配置されており、搬送路ユニ ット16の他方側には、レジスト塗布ユニット26およ び基板Gの周辺部のレジストを除去する周辺レジスト除 去ユニット27が配置されている。加熱処理ユニット2 8は、レジストの安定化のためのプリベーク、露光後の ポストエクスポージャーベーク、および現像後のポスト ベーク処理を行うものである。なお、後段部2bの後端 には、露光装置(図示せず)との間で基板Gの受け渡し を行うためのインターフェース部30が設けられてい

【0028】中継部17には、加熱処理ユニット28に 隣接した位置に、二段積層されてなる冷却処理ユニット 29が設けられており、冷却処理ユニット29に対向す る位置に、薬液供給ユニット81および搬送装置進入路 82が設けられている。

【0029】上記主搬送装置18は、搬送機構3のアー ム11との間で基板Gの受け渡しを行うとともに、前段 部2aの各処理ユニットに対する基板Gの搬入・搬出、 さらには中継部17との間で基板Gの受け渡しを行う機 能を有している。また、主搬送装置19は中継部17と の間で基板Gの受け渡しを行うとともに、後段部2bの 各処理ユニットに対する基板Gの搬入・搬出、さらには インターフェース部30との間の基板Gの受け渡しを行 う機能を有している。

【0030】このように各処理ユニットを集約して一体 化することにより、省スペース化および処理の効率化を 30 図ることができる。

【0031】このように構成される塗布・現像処理シス テムにおいては、カセットC内の基板Gが、処理部2に 搬送され、処理部2では、まず、洗浄ユニット24によ り洗浄処理され、加熱処理ユニット21の一つで加熱乾 燥された後、レジストの定着性を高めるためにアドヒー ジョン処理ユニット22にて疎水化処理され、冷却ユニ ット23で冷却後、レジスト塗布ユニット26でレジス トが塗布され、周辺レジスト除去ユニット27で基板G の周縁の余分なレジストが除去される。その後、基板G は、加熱処理ユニット28の一つでプリベーク処理さ れ、冷却ユニット29で冷却された後、インターフェー ス部30を介して露光装置に搬送されてそこで所定のパ ターンが露光される。そして、再びインターフェース部 30を介して搬入され、加熱処理ユニット28の一つで ポストエクスポージャーベーク処理が施される。その 後、冷却ユニット29で冷却された基板Gは、現像処理 ユニット25で現像処理され、所定の回路パターンが形 成される。現像処理された基板Gは、主搬送装置18お よび搬送機構3によってカセットステーション1上の所 50 定のカセットに収容される。

40

【0032】次に、本発明の塗布・現像処理システムの各種処理ユニットの排気・排液構造について、現像処理ユニット25を代表して説明する。図2は、本発明の塗布・現像処理システムにおける現像ユニット25から加熱処理ユニット21に至る模式的断面図である。また、図3は現像処理ユニット25の概略構成を示す模式図、図4は現像処理ユニット25の模式的平面図、図5は現像処理ユニットの処理工程を示す工程図、図6は現像処理ユニットの模式的断面図である。

【0033】図2に示すように、現像処理ユニット25は、筐体25aを有しており、その中の上部にスピンチャック31が設けられている。そして、筐体25aの下部には現像処理の際に排気・排液するための排出経路60が接続されており、この排出経路60は搬送路ユニット15の筐体15aの下方を通って加熱処理ユニット21の筐体21aの下部へ延びている。なお、排出経路60の詳細については後述する。また、図示するように、現像処理ユニット25の筐体25a、搬送路ユニット15の筐体15a、加熱処理ユニット21の筐体21aの下面には走行移動のためにキャスタ51が設けられている。なお、他のユニットも同様のキャスタが設けられている。

【0034】現像処理ユニット25は、図3および図4に示すように、基板Gを真空吸着によって保持し水平方向に回転する上記スピンチャック31と、このスピンチャック31および基板Gを包囲する容器32と、基板Gの表面のレジスト膜面に処理液として所定の現像液を供給する現像液供給ノズル33と、基板Gの現像液を吸引により回収する吸引ノズル34と、現像後の基板G表面の回路パターンにリンス液(洗浄液)を供給する洗浄液供給ノズル35と、これら現像液供給ノズル33、吸引ノズル34をそれぞれ側方に設けた待機位置および基板Gより上方の処理位置に移動する移動機構36とを具備してなる。

【0035】この場合、現像液供給ノズル33は、現像液供給管37を介して現像液収容タンク38に接続され、現像液供給管37に介設されるポンプ39の駆動およびバルブ40の開閉操作によって現像液が供給されるように構成されている。また、吸引ノズル34は、吸引機構41を有する排液排出管42を介してボックス状ダクト43に接続されている。また、スピナー排気は、後述する排出経路60のボックス状ダクト61を介して排出されるようになっている。

 8

給ノズル33を待機位置に後退させ所定時間、現像処理 を行った後、図示しない吸引機構によって吸引ノズル3 4を負圧状態にさせて、図5(b)に示すように、吸引 ノズル34をその先端部が基板 G に接触しない程度の間 隔、例えばO. 5mm程度に近づけた状態に設定し、ス キャンさせて現像液Lの上澄み部分の余剰となった現像 液Laを吸引し、これをボックス状ダクト43を介して 処理設備へ送り再生する。次に、吸引ノズル34によっ て現像液Laがほぼ回収された後、図5(c)に示すよ うに、洗浄液供給ノズル35を基板Gの上方に移動し、 リンス液(洗浄液)を供給すると共に、スピンチャック 31を回転させることにより、リンス液で基板 G上に残 っている現像液しを洗い流す。そして、洗浄液の供給を 停止した洗浄液供給ノズル35を待機位置に後退させた 後、図5(d)に示すように、スピンチャック31を高 速で回転させて基板G上に付着する現像液、リンス液を 遠心力で吹き飛ばして乾燥を行って、処理が終了する。 【0037】図6に示すように、搬送路ユニット15の フレーム52には、各種処理ユニットを任意に取り替え るためのジョイント手段53が設けられている。このジ ョイント手段53は、図6に示すように、例えば、フレ ーム52に沿って所定間隔を隔てて固定された第1のブ ラケット54と、この第1のブラケット54から搬送路 16の外側に水平に張り出されたボルト55と、フレー ム52の着脱面に固定されボルト55の挿通を許容する ためのボルト挿通孔56を有する第2のブラケット57 と、ボルト55に螺合して第1のブラケット54に対し て第2のブラケット57をを固定するためのナット58 とで構成されている。この場合、ボルト挿通孔56の孔

る。
【0038】なお、第1のブラケット54を搬送路16のフレーム52に取り付け、第2のブラケット57を各種処理ユニットの側面に取り付けることは勿論可能であり、また、ジョイント手段53は、各種処理ユニットを着脱し得るものであればよく、必ずしもボルト・ナットに限定されるものではない。さらに、ジョイント手段は、各種処理ユニット同士の連結に用いられてもよい。なお、搬送路ユニット16も同様の構成を有している。【0039】次に、図2、図7および図8を参照して、各種処理ユニットの排気・排液の排出経路について詳細に説明する。図7は現像処理ユニットおよびレジスト塗布ユニットのスピナー排気の排出経路を示す平面図、また、図8は、図2に示すスピナー排気の排出経路60に用いられるボックス状ダクトの斜視図である。

ピッチは、互いに等しく、また、フレーム52のボルト

ピッチに対して等しく設定されている。また、ボルト挿

通孔56の孔径は、ボルト55の外径よりも大きく、ま

たは長孔状に形成され、遊びが得られるようになってい

【0040】図7に示すように、現像処理ユニット25 50 のスピナー排気の排出経路60は、大略的に、主搬送装

40

置18の搬送路ユニット15の下側で搬送路ユニット1 5に略直交するように配置されていると共に、搬送路ユ ニット15を挟んで対向して配置された加熱処理ユニッ ト21の下側に延出されている。同様に、洗浄ユニット 24の排気の排気経路70も、主搬送装置18の搬送路 ユニット15の下側で搬送路ユニット15に略直交する ように配置されていると共に、搬送路ユニット15を挟 んで対向して配置された加熱処理ユニット21の下側に 延出されている。また、レジスト塗布ユニット26のス ピナー排気の排出経路71、および周辺レジスト除去ユ ニット27の排気の排出経路72は、大略的には、主搬 送装置19の搬送路ユニット16の下側で搬送路ユニッ ト16に略直交するように配置されていると共に、搬送 路ユニット16を挟んで対向して配置された熱処理ユニ ット28の下側に延出されている。

【0041】具体的な構造として、図2および図8すよ うに、例えば現像処理ユニット25のスピナー排気の排 出経路60の一部として、現像処理ユニット25の下部 にボックス状ダクト61が設けられている。このボック ス状ダクト61の側方には、上下方向に配置されたボッ クス状ダクト62が連接されている。このボックス状ダ クト62の下部には、搬送路ユニット15の下側に加熱 処理ユニット21側へ略水平に長尺に延出したボックス 状ダクト63が連接されている。このボックス状ダクト 63の反対側端部には、上下方向に配置されたボックス 状ダクト64が連接され、このボックス状ダクト64の 上部に、加熱処理ユニット21の下部内を略水平に延出 したボックス状ダクト65が連接されている。さらに、 このボックス状ダクト65は、加熱処理ユニット26の 側部に配置されて他の処理ユニットの排気をも共通して 排出するボックス状ダクト66に連接されている。

【0042】また、図9に示す変形例では、加熱処理ユ ニット26の下部に配置されたボックス状ダクト65 に、加熱処理ユニット26の床下に配置されて他の処理 ユニットの排気をも共通して排出するボックス状ダクト 67が連接されている。

【0043】図10は現像処理ユニットおよび洗浄処理 ユニットの排液の排出経路を示す平面図である。図10 に示すように、現像処理ユニット25および洗浄ユニッ ト24の排液の排出経路73は、搬送路15の下側で共 通の排出路に接続された後、搬送路16の下側で搬送路 16に略直交するように配置されていると共に、搬送路 15を挟んで対向して配置された冷却処理ユニット23 の下側に延出されている。この場合にも、排液の排出経 路の構造は、上記の場合と同様に、ボックス状ダクトの 組み合わせによって構成されている。

【0044】図11は加熱処理ユニット等の熱排気の排 出経路を示す平面図である。図11に示すように、加熱 処理ユニット21,28等の熱排気の排出経路74は、

10

等の下側の共通の経路に接続された後、加熱処理ユニッ ト26等の下側を横断して外側に延出されている。これ により、複数の処理ユニットから排出された熱排気が、 ダクト75を通して外部に排出される。

【0045】この場合に、図12に示すように、ダクト 75および上述のボックス状ダクト65を加熱処理ユニ ット等の熱的処理ユニットの配列方向に延在する共通ダ クト76に嵌合するようにしてもよい。

【0046】以上のように、現像処理ユニット25等の 排気・排液の排出経路は、搬送路ユニット15,16の 下方に配置されているので、排出経路を迂回させる必要 がなく、排出経路を短くすることができ、その結果、排 出効率を向上することができる。また、排出経路が搬送 路ユニット15, 16の筐体15a, 16a内に存在し ないので、これら筐体内に作業者が入り込んで搬送装置 のメンテナンスを行う際に、排出経路が作業者の邪魔に なるといったことがなく、メンテナンス性を著しく向上 させることができる。

【0047】また、排出経路が、搬送路ユニット15, 16の一方側の処理ユニットから他方側の処理ユニット に至るように設けられているので、排気・排液を搬送路 ユニットの一方側に集約することができ、排気・排液の 効率が高く、かつ排出経路のメンテナンス性が極めて高 い。この場合に、搬送路ユニット15,16の一方の側 には液体処理を行う液体処理ユニットが配置され、他方 の側には熱的処理を行う熱的処理ユニットが配置されて いるので、排出経路を液体処理ユニットから対向配置さ れた熱的処理ユニットへ至るように極短い距離にして排 気・排液することができ、しかも熱処理ユニット側から 一括して排気・排液を行うことができるので、排気・排 液の効率および排出経路のメンテナンス性をさらに一層 高くすることができる。この場合に、排出経路が搬送路 ユニット15,16に略直交するように配置されている ので排出経路は最短化されている。さらに、上記のよう に、ダクト75および上述のボックス状ダクト65を加 熱処理ユニット等の熱的処理ユニットの配列方向に延在 する共通ダクト76に嵌合するようにすることにより、 搬送路ユニット15,16の一方の側に集約された排出 口にダクトをはめ込むだけで排気・排液を行うことがで き、組立が極めて容易であるとともに、装置構成を極め て簡略化することができる。

【0048】さらに、排出経路は、複数のボックス状ダ クト6等を着脱自在に組み合わせてなるため、装置の組 立の際には、排気・排液の排出経路として複数のボック ス状ダクトを適宜組み合わせればよく、種々の装置仕様 に対応して容易に組立てることができ、装置の構造の簡 素化およびメンテナンス性の向上も図ることができる。 また、各種処理ユニットの位置を組み替える際には、排 気・排液の排出経路として複数のボックス状ダクト61 搬送路ユニット15,16寄りで加熱処理ユニット26 50 等を適宜組み合わせればよく、所望の処理工程に応じて

各種処理ユニットを組み込んだ処理システムを構築する ことができると共に、装置の構造の簡素化も図ることが できる。

【0049】さらにまた、ジョイント手段53が設けられており、排出経路がボックス状ダクト61等の組み合わせにより構成されているため、図13に示すように、各種処理ユニットをサブアッセイとして、工場、または設置場所の周辺で予め組み立てておき、組み立てられたサブアッセイを敷地に搬入して所定のシステムを構築したり、また、同様にして各種処理ユニットのレイアウトのためのサブアッセイを組み替え、これを搬入することがらいまって所望のラインを構築することが自在となり、途布・現像の工程変更、システムの設置スペースの規制に対して十分対応したシステムを構築することができる。このように、搬送路に対する各種処理ユニットの位置を簡単にかつ自由に組み替えることができ、ひいては、処理システム全体のスループットを向上することができる。

【0050】なお、本発明は上記実施の形態に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、上記実施の形態では、排出経路60等を搬送路ユニットの一方側の処理ユニットに至るように設けたが、図14に示すように、搬送路ユニット15の直下においてボックス状ダクト63'から直接排気または排液する排出経路60'を設けてもよい。

【0051】また、上記実施の形態では、本発明に係る処理システムをLCD基板の塗布・現像処理システムに適用した場合について説明しているが、本発明に係る処理システムは、LCD基板以外の被処理体例えば半導体ウエハの塗布・現像処理システムやその他の各種処理手段を具備する処理装置にも適用できることは勿論である。

[0052]

【発明の効果】以上説明したように、第1発明によれば、処理ユニットから延出した排出経路が搬送路ユニットの筐体の下方に配置されているので、排出経路を迂回させる必要がなく、排出経路を短くすることができ、その結果、排出効率を向上することができる。また、排出経路が搬送路ユニットの筐体内に存在しないので、搬送路ユニットの筐体内に作業者が入り込んで搬送装置のメンテナンスを行う際に、排出経路が作業者の邪魔になるといったことがなく、メンテナンス性を著しく向上させることができる。

【0053】第2発明によれば、排出経路が、搬送路ユニットの一方側の処理ユニットから搬送路ユニットの筐体の下方を通って、搬送路ユニットの他方側の処理ユニットに至るように設けられているので、排気・排液を搬送路ユニットの一方側に集約することができ、排気・排液の効率が高く、かつ排出経路のメンテナンス性が極めて高い。

12

【0054】第3発明によれば、搬送路ユニットの一方の側には複数の処理ユニットのうち、液体処理を行う液体処理ユニットが配置され、搬送路ユニットの他方の側には複数の処理ユニットのうち、熱的処理を行う熱的処理ユニットが配置され、排出経路は、液体処理ユニットから搬送路ユニットの筐体の下方を通って、対向配置された熱的処理ユニットへ至るように設けられているので、液体処理ユニットへ至るように設けられているので、液体処理ユニットから熱処理ユニットへ至るように極短い排出経路で排気・排液することができ、熱処理ユニット側から一括して排気・排液を行うことができるので、排気・排液の効率が高く、かつ排出経路のメンテナンス性が極めて高い。

【0055】第4発明によれば、排出経路は、複数のボックス状ダクトを着脱自在に組み合わせてなるため、装置の組立の際には、排気・排液の排出経路として複数のボックス状ダクトを適宜組み合わせればよく、種々の装置仕様に対応して容易に組立てることができ、装置の構造の簡素化およびメンテナンス性の向上も図ることができる。また、各処理ユニットの位置を組み替える際にも、それに対応してボックス状ダクトを適宜組み合わせればよく、所望の処理工程に応じて各種処理ユニットを組み込んだ処理装置を構築することができる。

【0056】第5発明によれば、排出経路が、搬送路ユニットの下方で搬送方向に略直交するように配置されているので、排出経路を最短化することができる。

【0057】第6発明によれば、各種処理ユニットを互いに着脱自在に連結するジョイント手段がさらに具備されているため、ジョイント手段の連結・解除により、搬送路に対する各種処理ユニットの位置を簡単にかつ自由に組み替えることができ、ひいては、処理装置全体のスループットを向上させることができる。

【0058】第7発明によれば、第3発明の搬送路ユニットの一方の側には複数の処理ユニットのうち、液体処理を行う液体処理ユニットが配置され、搬送路ユニットの他方の側には複数の処理ユニットのうち、熱的処理を行う熱的処理ユニットが配置された装置において、熱的処理ユニットに接続されるダクトに排出経路および熱的処理ユニットの排気経路が接続されるので、搬送路ユニットの一方の側に集約された排出口にダクトをはめ込むだけで排気・排液を行うことができ、組立が極めて容易であるとともに、装置構成を極めて簡略化することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明が適用されるLCD基板の塗布・現像処理システムを示す斜視図。

【図2】本発明の塗布・現像処理システムにおける現像 ユニットから加熱処理ユニットに至る模式的断面図。

【図3】現像処理ユニットの概略構成を示す模式図。

【図4】現像処理ユニットの模式的平面図。

50 【図5】現像処理ユニットの処理工程を示す工程図。

(8)

13

【図6】現像処理ユニットの模式的断面図。

【図7】現像処理ユニット及びレジスト塗布ユニットの スピナー排気の排出経路を示す平面図。

【図8】図2に示すスピナー排気の排出経路に用いられるボックス状ダクトの斜視図。

【図9】現像処理ユニットからのスピナー排気の排出経路の変形例を示す模式的断面図。

【図10】現像処理ユニット等の排液の排出経路を示す 平面図。

【図11】加熱処理ユニット等の熱排気の排出経路を示 10 す平面図。

【図12】加熱処理ユニットおよび現像処理ユニット等からのダクトに接続れる共通ダクトを説明するための斜視図。

【図13】本発明の処理システムの組み立て工程を示す

工程図。

【図14】現像処理ユニットからの排出経路の変形例を 示す模式的断面図。

14

【符号の説明】

15, 16……搬送路ユニット

18, 19……主搬送装置

21, 28……加熱処理ユニット

25現像処理ユニット

26……レジスト塗布ユニット

29……冷却ユニット

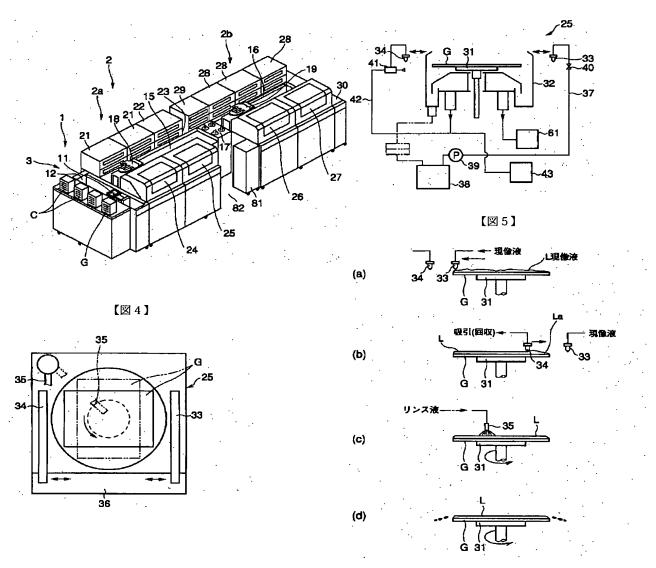
53……ジョイント手段

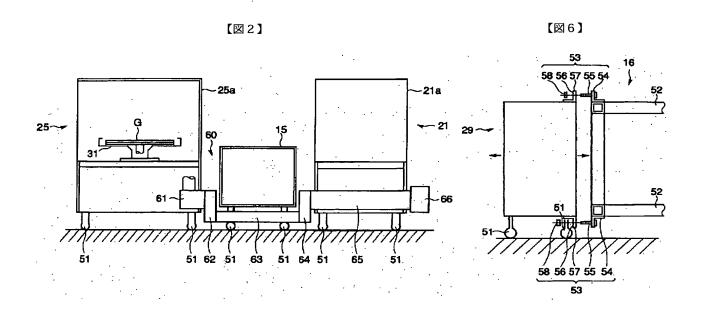
60,70,71,72 ……排出経路

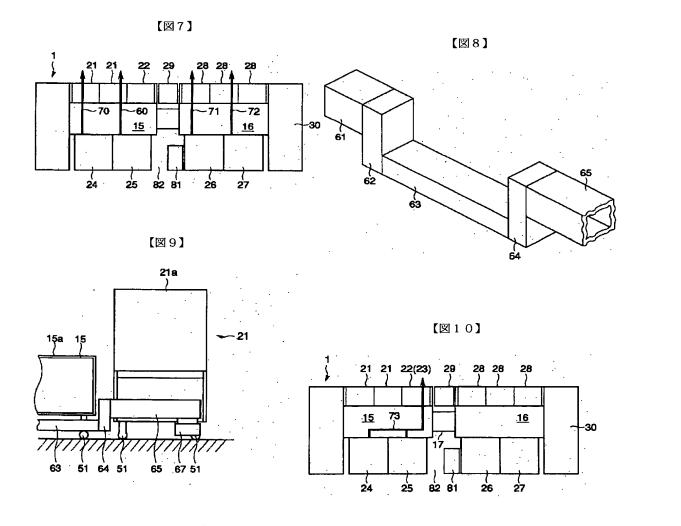
61~67……ボックス状ダクト

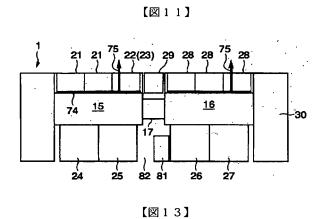
G……LCD基板

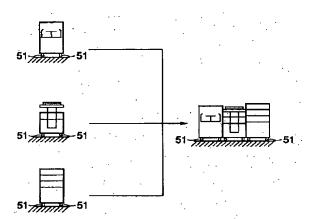
[図1] [図3]

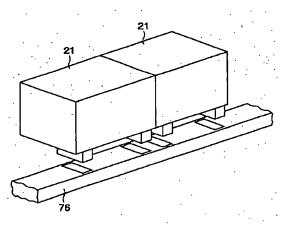




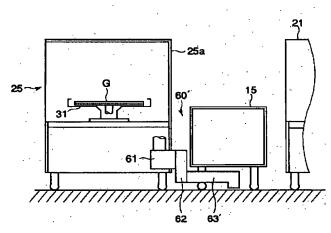








[図12]



【図14】

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成13年4月20日(2001.4.20)

【公開番号】特開平11-204427

【公開日】平成11年7月30日(1999.7.30)

【年通号数】公開特許公報11-2045

【出願番号】特願平10-18299

【国際特許分類第7版】

H01L 21/027

21/304 648

21/68

[FI]

H01L 21/30 561

21/304 648 K

648 L

21/68 A

【手続補正書】

【提出日】平成12年5月31日(2000.5.3 1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正内容】

【書類名】 明細書

【発明の名称】 処理装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 搬送路ユニットと、

搬送路ユニットの両側に設けられ、被処理体に対して各種処理を施す複数の処理ユニットと、

前記搬送路ユニットの中を移動し、被処理体を載置して 搬送するとともに各処理ユニットの間で被処理体の受け 渡しを行う搬送装置と、

前記各処理ユニットから排気または排液を行う排出経路 とを具備し、

前記排出経路は、前記搬送路ユニットの筐体の下方に配置されていることを特徴とする処理装置。

【請求項2】 搬送路ユニットと、

搬送路ユニットの両側に設けられ、被処理体に対して各種処理を施す複数の処理ユニットと、

前記搬送路ユニットの中を移動し、被処理体を載置して 搬送するとともに各処理ユニットの間で被処理体の受け 渡しを行う搬送装置と、

前記各処理ユニットから排気または排液を行う排出経路 とを具備し、

前記排出経路は、前記搬送路ユニットの一方側の処理ユニットから前記搬送路ユニットの筐体の下方を通って、

前記搬送路ユニットの他方側の処理ユニットへ至るよう に設けられていることを特徴とする処理装置。

【請求項3】 搬送路ユニットと、

前記搬送路ユニットの両側に設けられ、被処理体に対し て各種処理を施す複数の処理ユニットと、

前記搬送路ユニットの中を移動し、被処理体を載置して 搬送するとともに各処理ユニットの間で被処理体の受け 渡しを行う搬送装置と、

前記各処理ユニットから排気または排液を行う排出経路 とを具備し、

前記搬送路ユニットの一方の側には前記複数の処理ユニットのうち、液体処理を行う液体処理ユニットが配置され、前記搬送路ユニットの他方の側には前記複数の処理ユニットのうち、熱的処理を行う熱的処理ユニットが配置され、

前記排出経路は、前記液体処理ユニットから前記搬送路 ユニットの筐体の下方を通って、対向配置された前記熱 的処理ユニットへ至るように設けられていることを特徴 とする処理装置。

【請求項4】 前記排出経路は、複数のボックス状ダクトを着脱自在に組み合わせてなることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の処理装置。

【請求項5】 前記排出経路は、前記搬送路ユニットの下方で搬送方向に略直交するように配置されていることを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の処理装置。

【請求項6】 前記各処理ユニットを互いに着脱自在に連結するジョイント手段をさらに具備することを特徴とする請求項1ないし請求項5のいずれか1項に記載の処理装置。

【請求項7】 前記熱的処理ユニットに接続されるダクトをさらに具備し、前記液体処理ユニットの排出経路および前記熱的処理ユニットの排気経路が前記ダクトに接続されていることを特徴とする請求項3に記載の処理装置。

【請求項8】 被処理体を回転させて処理する複数の回転処理装置を一方向に配置してなる回転処理装置群と、被処理体を加熱して処理する複数の加熱処理装置群と前記一方向と同一方向に配置してなる加熱処理装置群と、これら加熱処理装置群と回転処理装置群との間に配置され前記被処理体を搬送する搬送機構が配置された搬送機構部と、

前記回転処理装置群の複数の回転処理装置のそれぞれの 排気および/または排液の排出経路を前記加熱処理装置 群の下方位置または搬送機構部の下方位置で連結するダ クトとを具備することを特徴とする処理装置。

【請求項9】 被処理体を回転させて処理する複数の回転処理装置を一方向に配置してなる回転処理装置群と、被処理体を加熱して処理する複数の加熱処理装置群と、一方向と同一方向に配置してなる加熱処理装置群と、これら加熱処理装置群と回転処理装置群との間に配置されが記被処理体を搬送する搬送機構が配置された搬送機構部とを具備し、

前記回転処理装置群の複数の回転処理装置のそれぞれの 排気および/または排液の排出経路を前記搬送機構部側 に延設したことを特徴とする処理装置。

【請求項10】 被処理体を回転させて処理する回転処理装置を複数配置してなる回転処理装置群と、

被処理体を加熱して処理する加熱処理装置を複数配置してなる加熱処理装置群と、

これら加熱処理装置群と回転処理装置群との間に配置され前記被処理体を搬送する搬送機構が配置された搬送機構部と、

前記回転処理装置群の複数の回転処理装置のそれぞれの 排気および/または排液の排出経路を前記回転処理装置 群の直下以外の位置で連結するとともに、前記加熱処理 装置群の加熱処理装置のそれぞれの排気の排出経路を前 記加熱処理群の下方位置で連結するダクトとを具備する ことを特徴とする処理装置。

【請求項11】 被処理体を回転させて処理する回転処理装置を複数配置してなる回転処理装置群と、

被処理体を加熱して処理する加熱処理装置を複数配置してなる加熱処理装置群と、

これら加熱処理装置群と回転処理装置群との間に配置され前記被処理体を搬送する搬送機構が配置された搬送機構部と、

前記加熱処理装置群の複数の加熱装置のそれぞれの排気 の排出経路を前記加熱処理装置群の下方位置で連結する ダクトとを具備し、

前記回転処理装置群の複数の回転処理装置のそれぞれの

排気および/または排液の排出経路を前記加熱処理装置 群の下方位置まで延設したことを特徴とする処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、例えばLCD基板等の被処理体に各種処理を施す複数の処理ユニットからなる処理装置に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、液晶表示ディスプレイ(LCD)装置の製造工程においては、LCD基板(ガラス基板)上に例えばITO(Indium Tin Oxide)の薄膜や電極パターン等を形成するために、半導体製造工程において用いられるものと同様なフォトリソグラフィ技術を用いて回路パターン等を縮小してフォトレジストに転写し、これを現像処理する一連の処理が施されている。

【0003】一般に、このような処理装置は、LCD基板の洗浄ユニット、洗浄後にLCD基板に疎水化処理を施すアドヒージョン処理ユニット、フォトレジスト膜(感光膜)を塗布形成するレジスト塗布ユニット、LCD基板にプリベーク、ポストベーク処理等を施すための加熱処理ユニット、LCD基板を冷却する冷却ユニット、処理装置外の露光装置で露光後に所定の現像液を塗布してLCD基板の現像を行う現像ユニット等から構成されている。

【0004】このような各種処理ユニットにより、LC D基板の洗浄、LC D基板の疎水化処理、フォトレジスト膜の形成、フォトレジスト膜のベーキングを行い、露光装置でパターンの露光を行った後、さらに基板の現像を行うことにより、LC D基板の塗布・現像の一連の処理が完了する。

【0005】また、このような処理システムでは、各種処理を行う処理ユニットとの間でLCD基板の受渡しを行うための搬送装置が設けられており、両側に各種処理ユニットを配した搬送路に沿って、LCD基板を載置した搬送装置が移動するようになっている。

【0006】このような処理装置において、搬送路はユニット化されており、各種処理ユニットの排気・排液経路は、搬送路ユニットの筐体内における搬送装置の下方のスペースに配設されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、搬送路ユニットの筐体内のスペースには、排気・排液経路以外の種々の配管が配設されており、したがってこのような排気・排液経路は、搬送路ユニットの筐体内を迂回して配置せざるを得ず、そのため、排出経路が長くなって効率が悪いという問題点がある。また、搬送装置のメンテナンス等を行う場合には、搬送路ユニットの筐体内に作業者が入り込む必要があるが、この際に筐体内の排出経路が作業者の邪魔になり、メンテナンス性が悪いといっ

た不都合もある。

【0008】本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、排気・排液の排出経路を極力短くして排出効率を向上すると共に、メンテナンス性を向上した処理装置を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、第1発明は、搬送路ユニットと、搬送路ユニットの両側に設けられ、被処理体に対して各種処理を施す複数の処理ユニットと、前記搬送路ユニットの中を移動し、被処理体を載置して搬送するとともに各処理ユニットの間で被処理体の受け渡しを行う搬送装置と、前記各処理ユニットから排気または排液を行う排出経路とを具備し、前記排出経路は、前記搬送路ユニットの筐体の下方に配置されていることを特徴とする処理装置を提供する。

【0010】第2発明は、搬送路ユニットと、搬送路ユニットの両側に設けられ、被処理体に対して各種処理を施す複数の処理ユニットと、前記搬送路ユニットの中を移動し、被処理体を載置して搬送するとともに各処理ユニットの間で被処理体の受け渡しを行う搬送装置と、前記各処理ユニットから排気または排液を行う排出経路とを具備し、前記排出経路は、前記搬送路ユニットの一方側の処理ユニットから前記搬送路ユニットの筐体の下方を通って、前記搬送路ユニットの他方側の処理ユニットへ至るように設けられていることを特徴とする処理装置を提供する。

【0011】第3発明は、搬送路ユニットと、前記搬送路ユニットの両側に設けられ、被処理体に対して各種処理を施す複数の処理ユニットと、前記搬送路ユニットの中を移動し、被処理体を載置して搬送するとともに各処理ユニットの間で被処理体の受け渡しを行う搬送装置と、前記各処理ユニットから排気または排液を行う搬送路路とを具備し、前記搬送路ユニットの一方の側には前記複数の処理ユニットのうち、液体処理を行う液体処理ユニットが配置され、前記搬送路ユニットの他方の側には前記複数の処理ユニットのうち、熱的処理を行う熱的処理ユニットが配置され、前記排出経路は、前記液体処理ユニットが配置され、前記排出経路は、前記液体処理ユニットが配置され、前記排出経路は、前記液体処理ユニットから前記搬送路ユニットの筐体の下方を通って、対向配置された前記熱的処理ユニットへ至るように設けられていることを特徴とする処理装置を提供する。

【0012】第4発明は、被処理体を回転させて処理する複数の回転処理装置を一方向に配置してなる回転処理装置群と、被処理体を加熱して処理する複数の加熱処理装置を前記一方向と同一方向に配置してなる加熱処理装置群と、これら加熱処理装置群と回転処理装置群との間に配置され前記被処理体を搬送する搬送機構が配置された搬送機構部と、前記回転処理装置群の複数の回転処理装置のそれぞれの排気および/または排液の排出経路を前記加熱処理装置群の下方位置または搬送機構部の下方

位置で連結するダクトとを具備することを特徴とする処 理装置を提供する。

【0013】第5発明は、被処理体を回転させて処理する複数の回転処理装置を一方向に配置してなる回転処理装置群と、被処理体を加熱して処理する複数の加熱処理装置を前記一方向と同一方向に配置してなる加熱処理装置群と、これら加熱処理装置群と回転処理装置群との間に配置され前記被処理体を搬送する搬送機構が配置された搬送機構部とを具備し、前記回転処理装置群の複数の回転処理装置のそれぞれの排気および/または排液の排出経路を前記搬送機構部側に延設したことを特徴とする処理装置を提供する。

【0014】第6発明は、被処理体を回転させて処理する回転処理装置を複数配置してなる回転処理装置群と、被処理体を加熱して処理する加熱処理装置群と回転処理装置群と回転処理装置群との間に配置され前記被処理体を搬送する搬送機構が配置された搬送機構部と、前記回転処理装置群の複数の回転処理装置のそれぞれの排気および/または排液の排出経路を前記回転処理装置群の直下以外の位置で連結するとともに、前記加熱処理装置群の加熱処理装置のそれぞれの排気の排出経路を前記加熱処理装置のそれぞれの排気の排出経路を前記加熱処理装置で連結するダクトとを具備することを特徴とする処理装置を提供する。

【0015】第7発明は、被処理体を回転させて処理する回転処理装置を複数配置してなる回転処理装置群と、被処理体を加熱して処理する加熱処理装置群と回転でなる加熱処理装置群と、これら加熱処理装置群と回転処理装置群との間に配置され前記被処理体を搬送する搬送機構が配置された搬送機構部と、前記加熱処理装置群の複数の加熱装置のそれぞれの排気の排出経路を前記加熱処理装置群の下方位置で連結するダクトとを具備し、前記回転処理装置群の複数の回転処理装置のそれぞれの排気および/または排液の排出経路を前記加熱処理装置群の下方位置まで延設したことを特徴とする処理装置を提供する。

【0016】本発明によれば、従来のように排出経路が 搬送路ユニットの筐体内に配設されているのではなく、 処理ユニットから延出した排出経路は、搬送路ユニットの筐体の下方に配置されているので、排出経路を迂回させる必要がなく、排出経路を短くすることができ、その 結果、排出効率を向上することができる。また、排出経路が搬送路ユニットの筐体内に存在しないので、搬送路 ユニットの筐体内に作業者が入り込んで搬送装置のメンテナンスを行う際に、排出経路が作業者の邪魔になると いったことがなく、メンテナンス性を著しく向上させることができる。

【0017】<u>また</u>、排出経路が、搬送路ユニットの一方 側の処理ユニットから搬送路ユニットの筐体の下方を通 って、搬送路ユニットの他方側の処理ユニットに至るよ うに設けられているので、排気・排液を搬送路ユニット の一方側に集約することができ、排気・排液の効率が高 く、かつ排出経路のメンテナンス性が極めて高い。

【0018】 さらに、搬送路ユニットの一方の側には複数の処理ユニットのうち、液体処理を行う液体処理ユニットが配置され、搬送路ユニットの他方の側には複数の処理ユニットのうち、熱的処理を行う熱的処理ユニットが配置され、排出経路は、液体処理ユニットから搬送路ユニットの筐体の下方を通って、対向配置された熱的処理ユニットへ至るように砂でで、液体処理ユニットから熱処理ユニットへ至るように極短い排出経路で排気・排液することができ、熱処理ユニット側から一括して排気・排液を行うことができるので、排気・排液の効率が高く、かつ排出経路のメンテナンス性が極めて高い。

【0019】第1発明ないし第3発明のいずれかにおいて、排出経路が複数のボックス状ダクトを着脱自在に組み合わせてなるようにすることにより、装置の組立の際には、排気・排液の排出経路として複数のボックス状ダクトを適宜組み合わせればよく、種々の装置仕様に対応して容易に組立てることができ、装置の構造の簡素化およびメンテナンス性の向上も図ることができる。また、各処理ユニットの位置を組み替える際にも、それに対応してボックス状ダクトを適宜組み合わせればよく、所望の処理工程に応じて各種処理ユニットを組み込んだ処理装置を構築することができる。

【0020】<u>また</u>、排出経路が搬送路ユニットの下方で搬送方向に略直交するように配置され<u>ることにより</u>、排出経路を最短化することができる。

【0021】<u>さらに</u>、各処理ユニットを互いに着脱自在に連結するジョイント手段をさらに具備することにより、ジョイント手段の連結・解除により、搬送路に対する各種処理ユニットの位置を簡単にかつ自由に組み替えることができ、ひいては、処理装置全体のスループットを向上させることができる。

【0022】 <u>さらにまた</u>、第3発明において、熱的処理 ユニットに接続されるダクトをさらに具備し、<u>液体処理</u> ユニットの排出経路および熱的処理ユニットの排気経路 がダクトに接続されているようにすることにより、搬送 路ユニットの一方の側に集約された排出口にダクトをは め込むだけで排気・排液を行うことができ、組立が極め て容易であるとともに、装置構成を極めて簡略化するこ とができる。

[0023]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付 図面を参照して詳細に説明する。図1は、本発明が適用 されるLCD基板の塗布・現像処理システムを示す斜視 図である。

【0024】この塗布・現像処理システムは、複数の基板Gを収容するカセットCを載置するカセットステーシ

ョン1と、基板Gにレジスト塗布および現像を含む一連の処理を施すための複数の処理ユニットを備えた処理部2と、カセットステーション1上のカセットCと処理部2との間でLCD基板の搬送を行うための搬送機構3とを備えている。そして、カセットステーション1においてカセットCの搬入出が行われる。また、搬送機構3はカセットの配列方向に沿って設けられた搬送路12上を移動可能な搬送アーム11とを備え、この搬送アーム11によりカセットCと処理部2との間で基板Gの搬送が行われる。

【0025】処理部2は、前段部2aと後段部2bとに分かれており、それぞれ中央に搬送路ユニット15、16を有しており、これら搬送路の両側に各処理ユニットが配設されている。そして、これらの間には中継部17が設けられている。

【0026】前段部2aは、搬送路ユニット15に沿って移動可能な主搬送装置18を備えており、搬送路15の一方側には、上下2段に積層されてなる2組の加熱処理ユニット21、ならびにそれに隣接して上下に設けられたアドヒージョン処理ユニット22および冷却ユニット23が配置されており、他方側には洗浄ユニット24 および現像処理ユニット25が配置されている。

【0027】一方、後段部2bは、搬送路ユニット16に沿って移動可能な主搬送装置19を備えており、搬送路ユニット16の一方側には、二段積層されてなる3組の加熱処理ユニット28が配置されており、搬送路ユニット16の他方側には、レジスト塗布ユニット26および基板Gの周辺部のレジストを除去する周辺レジスト除去ユニット27が配置されている。加熱処理ユニット28は、レジストの安定化のためのプリベーク、露光後のポストエクスポージャーベーク、および現像後のポストベーク処理を行うものである。なお、後段部2bの後端には、露光装置(図示せず)との間で基板Gの受け渡しを行うためのインターフェース部30が設けられている

【0028】中継部17には、加熱処理ユニット28に隣接した位置に、二段積層されてなる冷却処理ユニット29が設けられており、冷却処理ユニット29に対向する位置に、薬液供給ユニット81および搬送装置進入路82が設けられている。

【0029】上記主搬送装置18は、搬送機構3のアーム11との間で基板Gの受け渡しを行うとともに、前段部2aの各処理ユニットに対する基板Gの搬入・搬出、さらには中継部17との間で基板Gの受け渡しを行う機能を有している。また、主搬送装置19は中継部17との間で基板Gの受け渡しを行うとともに、後段部2bの各処理ユニットに対する基板Gの搬入・搬出、さらにはインターフェース部30との間の基板Gの受け渡しを行う機能を有している。

【0030】このように各処理ユニットを集約して一体

化することにより、省スペース化および処理の効率化を 図ることができる。

【0031】このように構成される塗布・現像処理シス テムにおいては、カセットC内の基板Gが、処理部2に 搬送され、処理部2では、まず、洗浄ユニット24によ り洗浄処理され、加熱処理ユニット21の一つで加熱乾 燥された後、レジストの定着性を高めるためにアドヒー ジョン処理ユニット22にて疎水化処理され、冷却ユニ ット23で冷却後、レジスト塗布ユニット26でレジス トが塗布され、周辺レジスト除去ユニット27で基板G の周縁の余分なレジストが除去される。その後、基板G は、加熱処理ユニット28の一つでプリベーク処理さ れ、冷却ユニット29で冷却された後、インターフェー ス部30を介して露光装置に搬送されてそこで所定のパ ターンが露光される。そして、再びインターフェース部 30を介して搬入され、加熱処理ユニット28の一つで ポストエクスポージャーベーク処理が施される。その 後、冷却ユニット29で冷却された基板 Gは、現像処理 ユニット25で現像処理され、所定の回路パターンが形 成される。現像処理された基板Gは、主搬送装置18お よび搬送機構3によってカセットステーション1上の所 定のカセットに収容される。

【0032】次に、本発明の塗布・現像処理システムの各種処理ユニットの排気・排液構造について、現像処理ユニット25を代表して説明する。図2は、本発明の塗布・現像処理システムにおける現像処理ユニット25から加熱処理ユニット21に至る模式的断面図である。また、図3は現像処理ユニット25の概略構成を示す模式図、図4は現像処理ユニット25の模式的平面図、図5は現像処理ユニットの処理工程を示す工程図、図6は現像処理ユニットの模式的断面図である。

【0033】図2に示すように、現像処理ユニット25は、筐体25aを有しており、その中の上部にスピンチャック31が設けられている。そして、筐体25aの下部には現像処理の際に排気・排液するための排出経路60が接続されており、この排出経路60は搬送路ユニット15の筐体15aの下方を通って加熱処理ユニット21の筐体21aの下部へ延びている。なお、排出経路60の詳細については後述する。また、図示するように、現像処理ユニット25の筐体25a、搬送路ユニット15の筐体15a、加熱処理ユニット21の筐体21aの下面には走行移動のためにキャスタ51が設けられている。なお、他のユニットも同様のキャスタが設けられている。

【0034】現像処理ユニット25は、図3および図4に示すように、基板Gを真空吸着によって保持し水平方向に回転する上記スピンチャック31と、このスピンチャック31および基板Gを包囲する容器32と、基板Gの表面のレジスト膜面に処理液として所定の現像液を供給する現像液供給ノズル33と、基板Gの現像液を吸引

により回収する吸引ノズル34と、現像後の基板G表面の回路パターンにリンス液(洗浄液)を供給する洗浄液供給ノズル35と、これら現像液供給ノズル33、吸引ノズル34をそれぞれ側方に設けた待機位置および基板Gより上方の処理位置に移動する移動機構36とを具備してなる。

【0035】この場合、現像液供給ノズル33は、現像液供給管37を介して現像液収容タンク38に接続され、現像液供給管37に介設されるポンプ39の駆動およびバルブ40の開閉操作によって現像液が供給されるように構成されている。また、吸引ノズル34は、吸引機構41を有する排液排出管42を介してボックス状ダクト43に接続されている。また、スピナー排気は、後述する排出経路60のボックス状ダクト61を介して排出されるようになっている。

【0036】このように構成される現像処理ユニット2 5においては、まず、メインアーム18により基板Gを その中へ搬入し、スピンチャック31上に基板を真空吸 着によって保持した状態で、図5(a)に示すように、 現像液供給ノズル33を基板Gの短辺または長辺方向に スキャンさせて、基板 G表面に所定の厚さ例えば2mm 程度になるように現像液しを供給する。次に、現像液供 給ノズル33を待機位置に後退させ所定時間、現像処理 を行った後、図示しない吸引機構によって吸引ノズル3 4を負圧状態にさせて、図5(b)に示すように、吸引 ノズル34をその先端部が基板Gに接触しない程度の間 隔、例えばO.5mm程度に近づけた状態に設定し、ス キャンさせて現像液Lの上澄み部分の余剰となった現像 液しaを吸引し、これをボックス状ダクト43を介して 処理設備へ送り再生する。次に、吸引ノズル34によっ て現像液 Laがほぼ回収された後、図5(c)に示すよ うに、洗浄液供給ノズル35を基板Gの上方に移動し、 リンス液(洗浄液)を供給すると共に、スピンチャック 31を回転させることにより、リンス液で基板 G上に残 っている現像液しを洗い流す。そして、洗浄液の供給を 停止した洗浄液供給ノズル35を待機位置に後退させた 後、図5(d)に示すように、スピンチャック31を高 速で回転させて基板G上に付着する現像液、リンス液を 遠心力で吹き飛ばして乾燥を行って、処理が終了する。 【0037】図6に示すように、搬送路ユニット15の フレーム52には、各種処理ユニットを任意に取り替え るためのジョイント手段53が設けられている。このジ ョイント手段53は、図6に示すように、例えば、フレ ーム52に沿って所定間隔を隔てて固定された第1のブ ラケット54と、この第1のブラケット54から搬送路 16の外側に水平に張り出されたボルト55と、フレー ム52の着脱面に固定されボルト55の挿通を許容する ためのボルト挿通孔56を有する第2のブラケット57

と、ボルト55に螺合して第1のブラケット54に対し

て第2のプラケット57をを固定するためのナット58

とで構成されている。この場合、ボルト挿通孔56の孔ピッチは、互いに等しく、また、フレーム52のボルトピッチに対して等しく設定されている。また、ボルト挿通孔56の孔径は、ボルト55の外径よりも大きく、または長孔状に形成され、遊びが得られるようになっている。

【0038】なお、第1のブラケット54を搬送路16

のフレーム52に取り付け、第2のブラケット57を各

種処理ユニットの側面に取り付けることは勿論可能であり、また、ジョイント手段53は、各種処理ユニットを着脱し得るものであればよく、必ずしもボルト・ナットに限定されるものではない。さらに、ジョイント手段は、各種処理ユニット同士の連結に用いられてもよい。なお、搬送路ユニット16も同様の構成を有している。【0039】次に、図2、図7および図8を参照して、各種処理ユニットの排気・排液の排出経路について詳細に説明する。図7は現像処理ユニットおよびレジスト塗布ユニットのスピナー排気の排出経路を示す平面図、また、図8は、図2に示すスピナー排気の排出経路60に用いられるボックス状ダクトの斜視図である。

【0040】図7に示すように、現像処理ユニット25 のスピナー排気の排出経路60は、大略的に、主搬送装 置18の搬送路ユニット15の下側で搬送路ユニット1 5に略直交するように配置されていると共に、搬送路ユ ニット15を挟んで対向して配置された加熱処理ユニッ ト21の下側に延出されている。同様に、洗浄ユニット 24の排気の排気経路70も、主搬送装置18の搬送路 ユニット15の下側で搬送路ユニット15に略直交する ように配置されていると共に、搬送路ユニット15を挟 んで対向して配置された加熱処理ユニット21の下側に 延出されている。また、レジスト塗布ユニット26のス ピナー排気の排出経路71、および周辺レジスト除去ユ ニット27の排気の排出経路72は、大略的には、主搬 送装置19の搬送路ユニット16の下側で搬送路ユニッ ト16に略直交するように配置されていると共に、搬送 路ユニット16を挟んで対向して配置された熱処理ユニ ット28の下側に延出されている。

【0041】具体的な構造として、図2および図8<u>に示</u>すように、例えば現像処理ユニット25のスピナー排気の排出経路60の一部として、現像処理ユニット25の下部にボックス状ダクト61が設けられている。このボックス状ダクト62が連接されている。このボックス状ダクト62が連接されている。このボックス状ダクト62の下部には、搬送路ユニット15の下側に加熱処理ユニット21側へ略水平に長尺に延出したボックス状ダクト63が連接されている。このボックス状ダクト63の反対側端部には、上下方向に配置されたボックス状ダクト64が連接され、このボックス状ダクト64が連接され、このボックス状ダクト64が連接され、このボックス状ダクト64が連接され、この下部内を略水平に延出したボックス状ダクト65が連接されている。さら

に、このボックス状ダクト65は、加熱処理ユニット21の側部に配置されて他の処理ユニットの排気をも共通して排出するボックス状ダクト66に連接されている。 【0042】また、図9に示す変形例では、加熱処理ユニット21の下部に配置されたボックス状ダクト65に、加熱処理ユニット21の床下に配置されて他の処理ユニットの排気をも共通して排出するボックス状ダクト67が連接されている。

【0043】図10は現像処理ユニットおよび洗浄処理ユニットの排液の排出経路を示す平面図である。図10に示すように、現像処理ユニット25および洗浄ユニット24の排液の排出経路73は、搬送路15の下側で共通の排出路に接続された後、搬送路16の下側で搬送路16に略直交するように配置されていると共に、搬送路15を挟んで対向して配置された冷却処理ユニット23の下側に延出されている。この場合にも、排液の排出経路の構造は、上記の場合と同様に、ボックス状ダクトの組み合わせによって構成されている。

【0044】図11は加熱処理ユニット等の熱排気の排出経路を示す平面図である。図11に示すように、加熱処理ユニット21、28等の熱排気の排出経路74は、搬送路ユニット15、16寄りで加熱処理ユニット21、28等の下側の共通の経路に接続された後、加熱処理ユニット21,28等の下側を横断して外側に延出されている。これにより、複数の処理ユニットから排出された熱排気が、ダクト75を通して外部に排出される。【0045】この場合に、図12に示すように、ダクト75および上述のボックス状ダクト65を加熱処理ユニット等の熱的処理ユニットの配列方向に延在する共通ダクト76に嵌合するようにしてもよい。

【0046】以上のように、現像処理ユニット25等の排気・排液の排出経路は、搬送路ユニット15,16の下方に配置されているので、排出経路を迂回させる必要がなく、排出経路を短くすることができ、その結果、排出効率を向上することができる。また、排出経路が搬送路ユニット15,16の筐体15a,16a内に存在しないので、これら筐体内に作業者が入り込んで搬送装置のメンテナンスを行う際に、排出経路が作業者の邪魔になるといったことがなく、メンテナンス性を著しく向上させることができる。

【0047】また、排出経路が、搬送路ユニット15,16の一方側の処理ユニットから他方側の処理ユニットに至るように設けられているので、排気・排液を搬送路ユニットの一方側に集約することができ、排気・排液の効率が高く、かつ排出経路のメンテナンス性が極めて高い。この場合に、搬送路ユニット15,16の一方の側には液体処理を行う液体処理ユニットが配置され、他方の側には熱的処理を行う熱的処理ユニットが配置されているので、排出経路を液体処理ユニットから対向配置された熱的処理ユニットへ至るように極短い距離にして排

気・排液することができ、しかも熱処理ユニット側から 一括して排気・排液を行うことができるので、排気・排液の効率および排出経路のメンテナンス性をさらに一層 高くすることができる。この場合に、排出経路が搬送路 ユニット 1 5、 1 6に略直交するように配置されているので排出経路は最短化されている。さらに、上記のように、ダクト 7 5および上述のボックス状ダクト 6 5を加熱処理ユニット等の熱的処理ユニットの配列方向に延在する共通ダクト 7 6に嵌合するようにすることにより、搬送路ユニット 1 5、 1 6の一方の側に集約された排出口にダクトをはめ込むだけで排気・排液を行うことができ、組立が極めて容易であるとともに、装置構成を極めて簡略化することができる。

【0048】さらに、排出経路は、複数のボックス状ダクト6等を着脱自在に組み合わせてなるため、装置の組立の際には、排気・排液の排出経路として複数のボックス状ダクトを適宜組み合わせればよく、種々の装置仕様に対応して容易に組立てることができ、装置の構造の簡素化およびメンテナンス性の向上も図ることができる。また、各種処理ユニットの位置を組み替える際には、排気・排液の排出経路として複数のボックス状ダクト61等を適宜組み合わせればよく、所望の処理工程に応じて各種処理ユニットを組み込んだ処理システムを構築することができると共に、装置の構造の簡素化も図ることができる。

【0049】さらにまた、ジョイント手段53が設けられており、排出経路がボックス状ダクト61等の組み合わせにより構成されているため、図13に示すように、各種処理ユニットをサブアッセイとして、工場、または設置場所の周辺で予め組み立てておき、組み立てられたサブアッセイを敷地に搬入して所定のシステムを構築したり、また、同様にして各種処理ユニットのレイアウトのためのサブアッセイを組み替え、これを搬入することが自在となり、塗布・現像の工程変更、システムの設置スペースの規制に対して十分対応したシステムを構築することができる。このように、搬送路に対する各種処理ユニットの位置を簡単にかつ自由に組み替えることができ、ひいては、処理システム全体のスループットを向上することができる。

【0050】なお、本発明は上記実施の形態に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、上記実施の形態では、排出経路60等を搬送路ユニットの一方側の処理ユニットから他方側の処理ユニットに至るように設けたが、図14に示すように、搬送路ユニット15の直下においてボックス状ダクト63'から直接排気または排液する排出経路60'を設けてもよい。

【0051】また、上記実施の形態では、本発明に係る 処理システムをLCD基板の塗布・現像処理システムに 適用した場合について説明しているが、本発明に係る処 理システムは、LCD基板以外の被処理体例えば半導体 ウエハの塗布・現像処理システムやその他の各種処理手 段を具備する処理装置にも適用できることは勿論である。

[0052]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、処理ユニットから延出した排出経路が搬送路ユニットの筐体の下方に配置されているので、排出経路を迂回させる必要がなく、排出経路を短くすることができ、その結果、排出効率を向上することができる。また、排出経路が搬送路ユニットの筐体内に存在しないので、搬送路ユニットの筐体内に存在しないので、搬送路ユニットの筐体内に作業者が入り込んで搬送装置のメンテナンスを行う際に、排出経路が作業者の邪魔になるといったことがなく、メンテナンス性を著しく向上させることができる。

【0053】<u>また</u>、排出経路が、搬送路ユニットの一方側の処理ユニットから搬送路ユニットの筐体の下方を通って、搬送路ユニットの他方側の処理ユニットに至るように設けられているので、排気・排液を搬送路ユニットの一方側に集約することができ、排気・排液の効率が高く、かつ排出経路のメンテナンス性が極めて高い。

【0054】 さらに、搬送路ユニットの一方の側には複数の処理ユニットのうち、液体処理を行う液体処理ユニットが配置され、搬送路ユニットの他方の側には複数の処理ユニットのうち、熱的処理を行う熱的処理ユニットが配置され、排出経路は、液体処理ユニットから搬送路ユニットの筐体の下方を通って、対向配置された熱的処理ユニットへ至るように設けられているので、液体処理ユニットから熱処理ユニットへ至るように極短い排出経路で排気・排液することができ、熱処理ユニット側から一括して排気・排液を行うことができるので、排気・排液の効率が高く、かつ排出経路のメンテナンス性が極めて高い。

【0055】排出経路を、複数のボックス状ダクトを着脱自在に組み合わせてなるようにすることにより、装置の組立の際には、排気・排液の排出経路として複数のボックス状ダクトを適宜組み合わせればよく、種々の装置仕様に対応して容易に組立てることができ、装置の構造の簡素化およびメンテナンス性の向上も図ることができる。また、各処理ユニットの位置を組み替える際にも、それに対応してボックス状ダクトを適宜組み合わせればよく、所望の処理工程に応じて各種処理ユニットを組み込んだ処理装置を構築することができる。

【0056】<u>液体処理ユニットの</u>排出経路を、搬送路ユニットの下方で搬送方向に略直交するように配置<u>することにより</u>、排出経路を最短化することができる。

【0057】<u>さらに</u>、各処理ユニットを互いに着脱自在に連結するジョイント手段を<u>設けることにより</u>、ジョイント手段の連結・解除により、搬送路に対する各種処理ユニットの位置を簡単にかつ自由に組み替えることがで

き、ひいては、処理装置全体のスループットを向上させ ることができる。

【0058】 <u>さらにまた</u>、搬送路ユニットの一方の側には複数の処理ユニットのうち、液体処理を行う液体処理ユニットが配置され、搬送路ユニットの他方の側には複数の処理ユニットのうち、熱的処理を行う熱的処理ユニットが配置された装置において、熱的処理ユニットに接続されるダクトに液体処理装置の排出経路および熱的処理ユニットの排気経路を接続するようにすることにより、搬送路ユニットの一方の側に集約された排出口にダクトをはめ込むだけで排気・排液を行うことができ、組立が極めて容易であるとともに、装置構成を極めて簡略化することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明が適用されるLCD基板の塗布・現像処理システムを示す斜視図。

【図2】本発明の塗布・現像処理システムにおける現像 ユニットから加熱処理ユニットに至る模式的断面図。

【図3】現像処理ユニットの概略構成を示す模式図。

【図4】現像処理ユニットの模式的平面図。

【図5】現像処理ユニットの処理工程を示す工程図。

【図6】現像処理ユニットの模式的断面図。

【図7】現像処理ユニット及びレジスト塗布ユニットの スピナー排気の排出経路を示す平面図。

【図8】図2に示すスピナー排気の排出経路に用いられ

るボックス状ダクトの斜視図。

【図9】現像処理ユニットからのスピナー排気の排出経路の変形例を示す模式的断面図。

【図10】現像処理ユニット等の排液の排出経路を示す 平面図。

【図11】加熱処理ユニット等の熱排気の排出経路を示す平面図。

【図12】加熱処理ユニットおよび現像処理ユニット等からのダクトに接続れる共通ダクトを説明するための斜視図。

【図13】本発明の処理システムの組み立て工程を示す 工程図。

【図14】現像処理ユニットからの排出経路の変形例を 示す模式的断面図。

【符号の説明】

15, 16……搬送路ユニット

18, 19 ……主搬送装置

21, 28……加熱処理ユニット

25……現像処理ユニット

26……レジスト塗布ユニット

29……冷却ユニット

53……ジョイント手段

60, 70, 71, 72……排出経路

61~67……ボックス状ダクト

G……LCD基板

METHOD AND DEVICE FOR SUBSTRATE TREATMENT

Publication number: JP2000106341
Publication date: 2000-04-11

Inventor: TAKAMORI HIDEYUKI; TATEYAMA KIYOHISA; MIZOSAKI KENGO; ANAI

NORIYUKI

Applicant: TOKYO ELECTRON LTD

Classification:

- international: H01L21/027; G03F7/30; H01L21/02; G03F7/30; (IPC1-7): H01L21/027;

G03F7/30

- European:

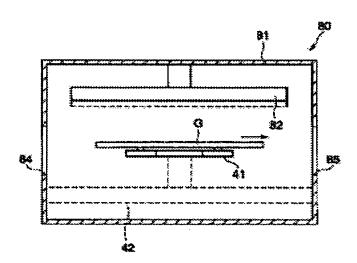
Application number: JP19990079216 19990324

Priority number(s): JP19990079216 19990324; JP19980228644 19980729

Report a data error here

Abstract of JP2000106341

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and device for treating a substrate, wherein a transfer which is an index of unevenness in the thickness of a resist film and fluctuations in the line width of circuit pattern is prevented. SOLUTION: For an exposure process and development process with a substrate on which a resist liquid is coated, a resist liquid is coated on a substrate G, and then the substrate G is substantially dried under noheating and is then dried under heat. As a specific example, an inert gas. Is blown on the substrate G from a showerhead 82 and the resist liquid coated on the substrate G is dried.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide